PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-265266

(43)Date of publication of application: 18.09.2002

(51)Int.CI.

CO4B 35/49 3/12 H01B H01P 7/10

(21)Application number: 2001-385030

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

18.12.2001

(72)Inventor: OKUYAMA KOJIRO

KAGATA HIROSHI

KATO JUNICHI HASE HIROYUKI

(30)Priority

Priority number : 2000387742

Priority date: 20.12.2000

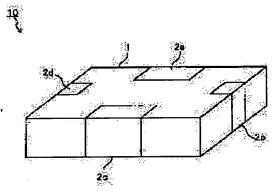
Priority country: JP

(54) DIELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION AND DIELECTRIC DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a dielectric porcelain composition which has a high Qu value, εr (dielectric constant) of about 10 to 30 and a small absolute value of tf, and is burnable at ≤950° C.

SOLUTION: A dielectric porcelain composition containing a first component and a second component (25 to 80 wt.%) is used. The first component is multiple oxide expressed by the compositional formula of xZrO2-yTiO2-zL(1+u)/3M(2-u)/3 O2 (L is at least one kind of element selected from the groups consisting of Mg, Zn, Co and Mn; M is at least one element selected from the groups consisting of Nb and Ta; and, (x), (y), (z) and (u) are numerical values expressed by x+y+z=1, 0.10≤x≤0.60, 0.20≤y≤0.60, 0.01≤z≤0.70, and 0≤u≤1.90). The second component is a glass composition containing the oxide of at least one kind of element selected from the groups consisting of Si, B, Al, Ba, Ca, Sr, Zn, Ti, La and Nd.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2002-265266 (P2002-265266A) (43)公開日 平成14年9月18日(2002.9.18)

(51) Int. Cl. 7		識別部	已号 .		FΙ				テーマコート*(参考)
C 0 4 B 3	35/49				C 0 4 B	35/49		Z	4G031	
H 0 1 B	3/12	3 0 4	1		H 0 1 B	3/12	304		5G3O3	
		3 2 5	5				3 2 5		5J006	
		336	5				3 3 6			•
H 0 1 P	7/10				H 0 1 P	7/10				
**************************************	查請求	未請求	請求項の数8	OL			(全1	1]	()	
(21) 出願番号	特	顧2001-38	35030 (P2001–385030)		(71) 出願人		5821 【器産業株式	t 会:	} 	
(22) 出願日	亚	成13年12月	月18日 (2001, 12, 18)	į			門真市大			
	• .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(72) 発明者		浩二郎			
(31) 優先権主張番	号 特	願2000-38	37742 (P2000-387742)					2門	真1006番地	松下電器
(32)優先日	平	成12年12月	月20日 (2000. 12. 20)			産業を	未式会社内			
(33) 優先権主張国		本 (JP)			(72) 発明者	加賀日	博司			
						大阪府	門真市大学	門	真1006番地	松下電器
						産業を	大式会社内			
					(74) 代理人	11000	0040			
						特許第	養務法人池内	9 • 1	佐藤アンド	パートナー
						ズ				
									最終	終頁に続く

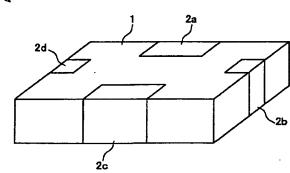
(54) 【発明の名称】誘電体磁器組成物および誘電体デバイス

(57) 【要約】

【課題】 Qu値が高く、εrが10~30程度であ り、 τ f の絶対値が小さく、かつ、950 ℃以下の温度 で焼成できる誘電体磁器組成物を提供する。

【解決手段】 第一成分と第二成分(25重量%~80 重量%)とを含む誘電体磁器組成物を用いる。第一成分 は、組成式x Z r O₂-y T i O₂-z L (1+u)/3 M (2-u)/3O2 (LはMg, Zn, CoおよびMnからなる 群から選ばれる少なくとも1つの元素であり、MはNb およびTaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元 素である。x, y、zおよびuは、x+y+z=1、 0. $1.0 \le x \le 0$. 6.0, $0.2.0 \le y \le 0$. 6.0, 0. 01≤z≤0. 70、0≤u≤1. 90で表される 数値である)で表わされる複合酸化物である。第二成分 は、Si, B, Al, Ba, Ca, Sr, Zn, Ti, LaおよびNdからなる群から選ばれる少なくとも1つ の元素の酸化物を含むガラス組成物である。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第一成分と第二成分とを含む誘電体磁器 組成物であって、

前記第二成分の含有率が25重量%~80重量%の範囲内であり、

前記第一成分が、組成式 $x \ Z \ r \ O_2 - y \ T \ i \ O_2 - z \ L$ $(1+u) / 3 M (2-u) / 3 O_2$ で表わされる複合酸化物であり、 前記第二成分が、 $S \ i$,B , $A \ l$, $B \ a$, $C \ a$, $S \ r$, $Z \ n$, $T \ i$, $L \ a$ および $N \ d$ からなる群から選ばれる少 なくとも 1 つの元素の酸化物を含むガラス組成物である 10 ことを特徴とする誘電体磁器組成物。ただし、 $L \ id \ M$ g, $Z \ n$, $C \ o$ および $M \ n$ からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの元素であり、 $M \ id \ N \ b$ および $T \ a$ からなる 群から選ばれる少なくとも 1 つの元素であり、x ,y 、 $z \ t$ および $u \ id \ r$ 記式で表される範囲内の数値である。

x + y + z = 1

 $0.10 \le x \le 0.60$

 $0.20 \le y \le 0.60$

 $0. 01 \le z \le 0.70$

 $0 \le u \le 1.90$

【請求項2】 前記第二成分が、 $30\sim60$ 重量%のS iO_2 、 $2\sim30$ 重量%のB $_2O_3$ 、 $2\sim10$ 重量%のA 1_2O_3 および $20\sim50$ 重量%のQOを含むガラス組成物である請求項1に記載の誘電体磁器組成物。ただし、QはBaおよびCaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素である。

【請求項3】 前記第二成分が、 $30\sim60重量%$ のS iO_2 、 $2\sim10重量%$ のB $_2O_3$ 、 $2\sim10重量%$ のA 1_2O_3 、 $20\sim50重量%$ のQOおよび $5\sim15重量%$ のL a_2O_3 を含むガラス組成物である請求項1に記載の 30 誘電体磁器組成物。ただし、QはBaおよびCaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素である。

【請求項4】 前記第二成分が、 $40\sim60$ 重量%のS iO_2 、 $2\sim10$ 重量%のB $_2O_3$ 、 $2\sim10$ 重量%のA 1_2O_3 、 $20\sim50$ 重量%のQOおよび $1\sim5$ 重量%のZnOを含むガラス組成物である請求項1に記載の誘電体磁器組成物。ただし、QはBaおよびCaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素である。

【請求項5】 前記第二成分が、 $15\sim30$ 重量%のS iO_2 、 $5\sim20$ 重量%のB aO、 $5\sim15$ 重量%のR O、 $10\sim25$ 重量%のZ nO、 $10\sim30$ 重量%のT iO_2 および $10\sim30$ 重量%のT $2O_3$ を含むガラス組成物である請求項1に記載の誘電体磁器組成物。ただし、RはC aおよびS r からなる群から選ばれる少なくとも1つの元素であり、TはL aおよびN d から選ばれる少なくとも1つの元素である。

【請求項6】 前記第一成分が、Mg, Zn, CoおよびMnからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素と、NbおよびTaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とが固溶置換しているZrTiO4相を主相

とする請求項1~5のいずれかに記載の誘電体磁器組成 物。

【請求項7】 前記第一成分において、 $0.5 \le a/b$ ≤ 1.9 である請求項6 に記載の誘電体磁器組成物。ただし、a は、Z r T i O_4 に固溶置換しているM g, Z n, C o およびM n からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの元素のモル分率の合計であり、b は、Z r T i O_4 に固溶置換しているN b およびT a からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの元素のモル分率の合計である。

【請求項8】 誘電体磁器と前記誘電体磁器に接するように形成された導体とを含み、

前記誘電体磁器が請求項1~7のいずれかに記載の誘電 体磁器組成物からなり、

前記導体がAgおよびPdから選ばれる少なくとも1つの元素を主成分とすることを特徴とする誘電体デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、誘電体磁器組成物 20 および誘電体デバイスに関する。本発明の誘電体磁器組 成物は、特に、マイクロ波やミリ波帯といった高周波領 域に用いる誘電体デバイスの材料として適している。

[0002]

【従来の技術】近年、マイクロ波領域やミリ波領域で使用される誘電体共振器や誘電体フィルタに、誘電体磁器が広く使用されている。このような用途で使用される誘電体に対して、無負荷Q値(Qu値)が高いこと、比誘電率(ϵ r)が大きいこと、および、共振周波数の温度係数(τ f)が小さくかつ任意に変化させ得ることが要求されてきた。しかし、誘電体磁器の比誘電率が大きいほど誘電体デバイスは小さくなる。このため、通信システムの高周波化に伴って、誘電体デバイスの加工精度や導体損失を考慮し、比誘電率が比較的小さい誘電体磁器組成物が求められるようになってきた。

【0003】一方、誘電体磁器組成物と、高い導電率を有する導体(たとえばAg)とを同時に焼成することによって、低損失で安価な誘電体デバイスを実現することができる。このためには、950℃以下の温度で焼成できる誘電体磁器組成物が求められている。

【0004】比誘電率が小さい誘電体磁器組成物として、従来から、 $MgTiO_3-CaTiO_3$ 系磁器(特開 $\Psi6-92727$ 号公報参照)や、 Al_2O_3 系磁器、および、 Al_2O_3 系磁器にガラス組成物を添加した磁器組成物などが知られている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、 $MgTiO_3-CaTiO_3$ 系磁器は、誘電特性は比較的良好であるが、950℃以下の温度では焼成できない。また、 $A1_2O_3$ 系磁器は、Qu値が高く、 ε rも10程度と小さいが、 τ fが大きく、950℃以下の温度で焼成する

こともできない。Al2〇3系磁器にガラス組成物を添加 した磁器組成物は、τfが大きすぎる。

【0006】そこで、本発明は、無負荷Q(Qu)値が 高く、比誘電率 (εr) が10~30程度であって、共 振周波数の温度係数 (rf)の絶対値が小さく、かつ、 950℃以下の温度で焼成できる誘電体磁器組成物を提 供することを目的とする。また、本発明の別の目的は、 マイクロ波帯やミリ波帯などの高周波領域での使用に適 した、低損失で安価な誘電体デバイスを提供することで ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の誘電体磁器組成物は、第一成分と第二成分 とを含み、第二成分の含有率が25重量%~80重量% の範囲内である。前記第一成分は、組成式xZrО₂− y T i O₂-z L (1+u)/3M (2-u)/3O₂で表わされる複合 酸化物である。前記第二成分が、Si, B, Al, B a, Ca, Sr, Zn, Ti, LaおよびNdからなる 群から選ばれる少なくとも1つの元素の酸化物を含むガ ラス組成物である。ただし、LはMg, Zn, Coおよ 20 びMnからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素で あり、MはNbおよびTaからなる群から選ばれる少な くとも1つの元素であり、x, y、zおよびuは下記式 で表される範囲内の数値である。

x + y + z = 1

 $0.10 \le x \le 0.60$

 $0.20 \le y \le 0.60$

 $0. 01 \le z \le 0.70$

 $0 \le u \le 1.90$

【0008】上記誘電体磁器組成物によれば、Qu値を 30 高く、 ϵ rを10~30程度とし、 τ fの絶対値を小さ くすることができる。また、上記誘電体磁器組成物は、 950℃以下の温度で焼成できる。なお、uは、0<u を満たすことが好ましい。また、第二成分は、Siおよ びB(ボロン)を含むガラス組成物であることが好まし

【0009】本発明の誘電体磁器組成物において、第二 成分の好ましい例は、30~60重量%のSiO₂、2 ~30重量%のB₂O₃、2~10重量%のA l₂O₃およ び20~50重量%のQOを含むガラス組成物である。 第二成分の別の好ましい例は、30~60重量%のSi O₂、2~10重量%のB₂O₃、2~10重量%のA l₂ O₃、20~50重量%のQOおよび5~15重量%の La₂O₃を含むガラス組成物である。第二成分のまた別 の好ましい例は、40~60重量%のSiO2、2~1 0重量%のB₂O₃、2~10重量%のA1₂O₃、20~ 50重量%のQOおよび1~5重量%のZnOを含むガ ラス組成物である。第二成分のさらに別の好ましい例 は、15~30重量%のSiO₂、5~20重量%のB aO、5~15重量%のRO、10~25重量%のZn 50 量%のQOからなるガラス組成物。

O、10~30重量%のTiO2および10~30重量 %のT₂O₃を含むガラス組成物である。上記第二成分の 表示において、QはBaおよびCaからなる群から選ば れる少なくとも1つの元素であり、RはCaおよびSr からなる群から選ばれる少なくとも1つの元素であり、 TはLaおよびNdからなる群から選ばれる少なくとも 1つの元素である。

【0010】本発明の誘電体磁器組成物では、第一成分 が、Mg, Zn, CoおよびMnからなる群から選ばれ る少なくとも1つの元素と、NbおよびTaからなる群 から選ばれる少なくとも1つの元素とが固溶置換してい るZrTiO4相を主相とすることが好ましい。なお、 本明細書において、「主相」とは、含有率が50重量% 以上の成分をいう。また、この第一成分では、0.5≦ a/b≤1. 9であることが好ましい。ただし、aは、 ZrTiO4に固溶置換しているMg, Zn, Coおよ びMnからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素の モル分率の合計であり、bは、ZrTiO4に固溶置換 しているNbおよびTaからなる群から選ばれる少なく とも1つの元素のモル分率の合計である。

【0011】本発明の誘電体デバイスは、誘電体磁器と 前記誘電体磁器に接するように形成された導体とを含 み、前記誘電体磁器が本発明の誘電体磁器組成物からな り、前記導体がAgおよびPdから選ばれる少なくとも 1つの元素を主成分とすることを特徴とする。この誘電 体デバイスは、マイクロ波帯やミリ波帯などの高周波領 域での使用に適しており、低損失である。また、この誘 電体デバイスは、誘電体磁器と導体とを同時に焼成でき るため、安価に製造できる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施形態 について説明する。

【0013】(実施形態1)実施形態1では、本発明の 誘電体磁器組成物について説明する。本発明の誘電体磁 器組成物は、第一成分と第二成分とを含み、第二成分の 含有率が25重量%~80重量%の範囲内である。本発 明の誘電体磁器組成物は、第一成分および第二成分のみ からなるものでもよい。第二成分の含有率を上記範囲外 とすると、950℃以下の温度で焼成できないか、また は高いQu値が得られない。第二成分の含有率は、35 重量%~75重量%の範囲内であることがより好まし 41

【0014】上記第二成分は、Si, B, Al, Ba, Ca, Sr, Zn, Ti, LaおよびNdからなる群か ら選ばれる少なくとも1つの元素の酸化物を含むガラス 組成物である。第二成分の具体例として、4つの好まし い例を以下に挙げる。

(1) 30~60重量%のSiO₂、2~30重量%の B₂O₃、2~10重量%のAl₂O₃および20~50重

(2) 30~60重量%のSiO₂、2~10重量%の B₂O₃、2~10重量%のAl₂O₃、20~50重量% のQOおよび5~15重量%のLa₂O₃からなるガラス 組成物。

(3) 40~60重量%のSiO₂、2~10重量%の B₂O₃、2~10重量%のAl₂O₃、20~50重量% のQOおよび1~5重量%のZnOからなるガラス組成

(4) 15~30重量%のSiO₂、5~20重量%の BaO、5~15重量%のRO、10~25重量%のZ 10 nO、10~30重量%のTiO2および10~30重 量%のT2O3からなるガラス組成物。

【0015】ここで、上記と同様に、QはBaおよびC aからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素であ り、RはCaおよびSrからなる群から選ばれる少なく とも1つの元素であり、また、TはLaおよびNdから なる群から選ばれる少なくとも1つの元素である。第二 成分を上記範囲外とすると、ガラス化しないか、吸湿性 が高くなりすぎる場合がある。

【0016】上記第一成分は、組成式xZrO2-yT i O₂-z L (1+w) /3M (2-w) /3 O₂で表わされる複合酸化 物である。ここで、LはMg, Zn, CoおよびMnか らなる群から選ばれる少なくとも1つの元素であり、M はNbおよびTaからなる群から選ばれる少なくとも1 つの元素である。また、x, y、zおよびuは、「x+ y + z = 1], $[0. 10 \le x \le 0. 60$], [0. 2] $0 \le y \le 0$. 60], $[0.01 \le z \le 0.70]$, 「0≤u≤1.90」を満たす数値である。x, yおよ びzは、それぞれ、ZrO2、TiO2およびL(1+u)/3 $M_{(2-u)/3}O_2$ のモル分率に等しい。x, y, zおよびu 30 は、 $50\sim200$ MP a程度が好適である。パインダー が上記範囲外にあると高いQu値が得られない。x, y, zおよびuは、0.300≤x≤0.400と、 $0.400 \le y \le 0.560 \ge 0.100 \le z \le 0.$ 300と、0.01≦u≦0.20とを満たすことが特 に好ましい。

【0017】第一成分は、上記元素Lと上記元素Mとが 固溶置換しているZrTiO₄相を主相とすることが好 ましい。換言すれば、第一成分は、上記元素しと上記元 素Mとが固溶置換しているZrTiO4を主成分とする ことが好ましい。本明細書において、「主成分」とは、 含有率が50重量%以上である成分をいう。元素Lと元 素Mとが固溶したZrTiO₄(すなわち、ZrTiO₄ と元素しと元素Mとの固溶体)は、ZrTiO4結晶と は結晶構造が少し異なっている。第一成分が2rTi〇 4の固溶体を主成分とする場合には、固溶している元素 Lのモル分率aと、固溶している元素Mのモル分率bと が、 $0.5 \le a/b \le 1.9$ (より好ましくは、0.5 $0.8 \le a/b \le 0.667$) であることが好ましい。

【0018】本発明の誘電体磁器組成物の製造方法につ いて一例を以下に説明する。まず、誘電体磁器の出発原 50

料の粉体を用意し、この粉体を混合する。誘電体磁器の 出発原料としては、特に制限されず、各成分元素の酸化 物、炭酸塩、水酸化物、塩化物、またはアルコキシドな どを用いることができる。

【0019】原料粉体の混合方法としては、水もしくは 有機溶媒と共にボールミル中で粉体を混合する湿式混合 法を用いることができる。また、ミキサー等で混合した り、溶媒を用いないでボールミル中で混合する乾式混合 法などを用いることもできる。さらに、出発原料に応じ て、アルコキシド法や共沈法を用いることもできる。こ れらの混合方法の中では、工程が比較的複雑でないこ と、均質な混合物を得やすいことから、溶媒を用いてポ ールミル中で混合する方法が好ましい。なお、粉体の分 散性を高めるために分散剤を用いたりpH調整を行って もよい。

【0020】次に、得られた混合物を仮焼する。混合物 の仮焼の条件は、組成によって異なるが、通常、700 ~1300℃程度の温度で1~8時間程度、加熱すれば よい。ガラス化が必要な場合には、加熱して溶融した混 合物を急冷すればよい。急冷は、溶融した混合物を水中 に滴下したり、金属板に滴下することによって行うこと ができる。

【0021】次に、得られた仮焼物またはガラス化合物 を粉砕して粉体とする。仮焼物またはガラス化合物の粉 砕は、ポールミル、高速回転式粉砕機、媒体撹拌ミル、 または気流粉砕機などを用いて行うことができる。

【0022】次に、得られた粉体にパインダーを加えた のち成形する。粉体の成形は、通常、プレス成形で行わ れる。特に限定されないが、プレス成形における圧力 は、セラミックスの成形の際に用いられるパインダーで あれば特に制限はない。たとえば、ポリビニルアルコー ル系バインダー、ポリビニルブチラール系バインダー、 アクリル樹脂系パインダー、ワックス系パインダーなど を用いることができる。バインダーの使用量も特に制限 されないが、通常、バインダー(固形分)の含有率を全 体の0.05~1重量%程度とすることが好ましい。

【0023】次に、成形された材料を焼成することによ って、本発明の組成物からなる誘電体磁器を得る。焼成 の条件は、特に限定されないが、400~700℃程度 で1~24時間程度加熱してバインダーを除去した後、 800~950℃程度で2~100時間程度焼成するこ とが好ましい。

【0024】(実施形態2)実施形態2では、本発明の 誘電体デバイスについて説明する。本発明の誘電体デバ イスは、実施形態1の誘電体磁器組成物からなる誘電体 磁器と、その誘電体磁器に接するように誘電体磁器の内 部および/または表面に形成された導体(たとえば2つ 以上の電極パターン)とを含む。この導体は、Agおよ びPdから選ばれる少なくとも1つの元素を主成分とす

7

る金属で形成でき、たとえば、Ag単体やPd単体で形

【0025】本発明の誘電体デバイスとしては、たとえ ば、誘電体フィルタ、誘電体共振器、誘電体共用器、お よび誘電体カップラーなどが挙げられる。この中の誘電 体フィルタについて、実施例2で一例を説明する。

[0026]

【実施例】以下、実施例によって本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので

【0027】 (実施例1) 実施例1では、本発明の誘電 体磁器組成物の一例について説明する。

【0028】第一成分の出発原料として、ZrO2, T iO₂, MgO, ZnO, CoO, Nb₂O₅, Ta 2O5、Mn3O4を用意した。そして、これらを所定の組 成になるよう秤量し、ボールミルを用いてエタノールと ともに湿式混合した。粉体とエタノールとの体積比は約 2:3とした。この混合物をボールミルから取り出し て、120℃で乾燥させた後、空気中において1250 ℃の温度で2時間仮焼し、誘電体結晶(第一成分)の粉 20 末を得た。

【0029】第二成分の出発原料として、SiO2, B2 O3, Al₂O₃, BaO, CaO, SrO, ZnO, T i O₂, La₂O₃, Nd₂O₃を用意した。そして、これ らを所定の組成になるよう秤量し、ポールミルを用いて エタノールとともに湿式混合した。粉体とエタノールと の体積比は約2:3とした。この混合物をボールミルか ら取り出して、120℃で乾燥させた。さらに、乾燥し た混合物を白金製るつぼに入れ、空気中において130 0℃の温度で溶融させた。そして、溶融物を水中に滴下 30 おいて*印を付した試料は比較例である。 することによって急冷し、ガラスを得た。得られたガラ*

*スを混合と同様の方法で粉砕し、乾燥させ、ガラス粉末 (第二成分)を得た。

【0030】次に、誘電体粉末(第一成分)とガラス粉 末(第二成分)とを所定の割合で配合し、エタノールと ともにボールミル中で湿式粉砕して泥しょうを得た。こ の泥しょうをボールミルから取り出して乾燥させて粉末 を得た。この粉末にバインダーとして濃度6%のポリビ ニールアルコール溶液を8重量%添加して混合して均質 化し、得られた混合物を32メッシュのふるいを通して 整粒した。整粒された粉体は、金型と油圧プレス機とを 用い、成形圧力130MPaで円板(直径13mm、厚 さ約6mm)に成形した。この成形体を、高純度のマグ ネシア製さや鉢の中に入れ、空気中において500℃の 温度で4時間保持してバインダーを除去した。その後、 空気中において800~950℃の温度で4時間保持し て焼成した。このようにして、本発明の誘電体磁器組成 物からなる誘電体磁器を得た。

【0031】得られた誘電体磁器について、電気的特性 を評価した。具体的には、ネットワークアナライザを用 いたハッキ・コールマンのレゾネータ法(Hakki and Coleman's resonator m e thod:別の表現では導体空洞型誘電体円柱共振器 法) による測定から、Qf値(Qu値と共振周波数との 積) と比誘電率 (ε r) とを求めた。共振周波数の温度 係数 (τf) は−25℃~85℃の範囲で求めた。な お、共振周波数は6~13GHzの範囲であった。

【0032】作製した第二成分の組成と状態を表1に示 し、得られた誘電体磁器組成物の組成を表2に示す。ま た、電気的特性を表3に示す。なお、表2および表3に

[0033]

(表1)

記号	2号 ガラス組成 (重量%)										ガラス の状態
	SiO ₂	B ₂ O ₃	Al ₂ 0 ₃	Ba0	Ca0	Zn0	La ₂ 0 ₃	Sr0	Ti02	Nd ₂ O ₃	
— е	78	1	1	5	5	8	2				ガラス化
											せず
f	10	40	15				35				吸湿性
											あり
g	15	15		60		10					ガラス化
											せず
h	30	30	10	15	15						良好
i	60	2	2	36							良好
j	40	5	5	25	25						良好
k	50	20	10	20							良好
1	60	10	2	20			8				良好
m	30	10	5	25	25		5				良好
n	43	2	10	30			15				良好

											-		
						(6)				特員	月2002	-265	266
	9									10			
p	44	5	6	35			10				良好		
q	60	10	2	13	10	5					良好		
r	40	2	7	35	15	1					良好		
s	55	10	10	20		5					良好		
t	50	5	5	25	13	2					良好		
V	15			20	10	10	15	5	10	15	良好		
w	30			5	3	25	5	2	25	5	良好		
A	20			15	7	10	5	3	30	10	良好		
В	18			17	5	15	,	5	22	18	良好		
С	22			13	3	15		7	18	22	良好		
D	19			16	8	13		4	20	20	良好		

[0034]

(表2)

試料		第一局	划分				第二	成分
番号	L	M	x	У	z	u ·	試料	含有量(重量%)
*1	Mg	Nb	0. 400	0. 150	0. 450	0	р	40
2	Mg	Nb	0. 200	0. 200	0.600	0	p	40
3	Mg	Nb	0. 450	0. 200	0. 350	0	р	40
4	Mg	Nb	0. 200	0.600	0. 200	0	р	40
5	Zn	Nb	0. 200	0.600	0. 200	0	p	40
* 6	Mg	Nb	0. 150	0. 700	0. 150	0	p	40
7	Mg	Nb	0. 100	0. 200	0. 700	0	р	40
* 8			0. 550	0. 450	0	0	р	40
9	Mg	Nb	0. 490	0. 500	0. 010	0	p	40
10	Zn	Nb	0. 490	0. 500	0. 010	0	p	40
11	Mg	Nb	0. 350	0. 450	0. 200	0	p	40
12	Mg9/10 Mn1/10	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0	p	40
13	Zn9/10 Mn 1/10	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0	p	40
14	Mn	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0	р	40
15	Mg _{9/10}	Ta		. 0. 520		0	p	40
16	Mg _{9/10}	Nb _{1/2} Ta _{1/2}	0. 340	0. 520	0. 140	0	p	40
17	Mg _{9/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	p	40
18	Mg ₉ /10	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 96	р	40
19	Mg _{9/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	1. 9	р	40
*20	Mg _{9/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	1. 95	p	40
* 21	Mg Mg	Nb	0. 650	0. 200	0. 150	0	р	40
22	Mg	Nb	0. 600			0	p	40
*23	Mg	Nb	0. 050			0	p	40

	11			(1)			12	11	. 0 5 .
*24	Mg _{9/10}	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p 12	15	
25	Mn 1/10 Mg 9/10 Mn 1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p	25	
26	Mg9/10 Mn1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p	35	
27	Mg _{9/10}	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p	43	
28	Mg _{9/10}	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p	60	
29	Mg9/10 Mn 1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p	70	
* 30	Mg9/10 M1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	p	90	
31	Mg9/10 Mn1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	h	43	
32	Mg _{9/10} Mn _{1/10}	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	i	43	
33	Mg9/10 Mn1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	j	43 35	
34 35	Mg9/10 Mn1/10	Nb Nb	0. 360 0. 360	0. 5400. 540	0. 1000. 100	0. 1 0. 1	k k	43	
36	Mg9/10 Mn1/10 Mg9/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	k	60	
37	MD 1/10 Mg 9/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	ı. I	43	
38	Mn 1/10 Mg9/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	m	43	
39	Mn 1/10 Mg9/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	n	43	
40	01\1 MM 01\egM	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	Q	43	
41	Mn 1/10 Mg 9/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	r	43	
42	Mn 1/10 Mg 9/10 Mn 1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	s	43	
43	Mg9/10 Mg1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	t	35	
44	Mg9/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	t	43	
45	Mg9/10 Mn1/10	Nb	0. 360	0. 540	0. 100	0. 1	t	60	
46	CO _{9/10} Mn _{1/10}	Nb _{1/2} Ta _{1/2}	0. 340	0. 520	0. 140	0	p	40	
47	CO _{9/10} Mn _{1/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	p	40	
48	CO _{9/10} Mn _{1/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 96	p	40	

				10,				
	13						14	
49	Mg9/10	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	V	70
50	M□1/10 Mg9/10	Nb	0. 340	0 520	0. 140	0. 1	W	70
30	Mn 1/10	טא	0. 540	0. 020	0. 140	0. 1	"	
51	Mg _{9/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	A	70
	Mn 1/10						_	
52	Mg9/10	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	В	70
53	Mn 1/10 Mg9/10	Nb	0. 340	0 520	0. 140	0. 1	С	75
00	Mn _{1/10}	110	0. 010	0. 020	0. 2.0	• •	·	
54	Mg _{9/10}	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	D	75
	Mn 1/10							0.0
55	Mg9/10 Mn	Nb	0. 340	0. 520	0. 140	0. 1	D	80
	Mn 1/10							

[・]表 2 において、x, y, z およびu は、第一成分を組成式:x Z r O_2 -y T i O_2 -z L $_{(1+u)}$ /s M $_{(2-u)}$ /s O $_2$ (L, Mは上記記載のとおり) により示したときの数値である。

*・ $Mg_{9/10}$ 、 $Mu_{1/10}$ といったように、元素L,Mとして複数の元素が示されている場合、9/10や1/10は、各元素のモル分率を示す。

[0035]

(表3)

試料	焼成温度	Q f	εг	τ f
番号	(°C)	(GHz)		(ppm/℃)
*1	950	測定不可		
2	950	4000	12. 3	-40
3	950	4500	16. 2	12
4	900	4200	19. 8	38
5	850	4300	18. 5	29
* 6	900	950	32. 2	67
7	950	4900	10. 8	-38
*8	950	800	18. 8	78
9	900	4000	18. 5	37
10	900	4200	16. 9	23
11	900	6000	17. 2	16
12	900 .	9500	18. 0	5
13	850	8600	16. 9	-3
14	850	6200	15. 2	25
15	900	9900	16. 7	1
16	900	11000	17. 8	2
17	900	13600	17. 5	-2
18	900	10900	15. 3	-12
19	950	6800	14. 1	-25
*20	950	650	11. 3	-56
*21	950	測定不可		
22	950	4200	14. 6	36
*23	950	360	15. 9	54
*24	950	測定不可		
25	950	6000	12. 3	29
26	950	12000	16. 4	12

	15			
27	900	14200	17. 8	. 2
28	850	12300	15. 0	-8
29	800	8500	12. 4	18
* 30	800	670	9. 8	32
31	950	6800	16. 5	25
32	950	6000	15. 8	13
33	950	6300	16. 1	10
34	950	8100	15. 8	21
35	900	10600	18. 4	7
36	850	7400	13. 4	-9
37	900	9500	16. 9	16
38	900	8400	16. 3	7
39	900	7500	16. 5	12
40	950	6300	15. 2	29
41	950	7400	16. 0	16
42	950	8500	16. 3	9
43	950	9500	15. 9	22
44	900	11200	17. 5	6
45	850	10000	15. 9	-8
46	900	9600	17. 5	8
47	900	12400	17. 8	2
48	900	10000	16. 0	-3
49	900	4000	29. 8	18
50	900	4200	19. 6	-16
51	900	4500	24. 9	-8
52	900	4800	26. 4	-5
53	850	4700	27. 0	-11
54	850	4100	26. 5	-9
55	850	4050	25. 8	-7

表3に示すように、比較例以外の試料では、4000以上の高いQf値(4000以上)、10~30程度の ϵ r、絶対値が小さい τ f (絶対値で40ppm/ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0以下)を得ることができた。また、この高い電気的特性を、950 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0、以下という低い焼成温度で達成することができた。一方、*1中を付した比較例の試料では、焼結できずに電気的特性が測定できないか、焼結できたとしても上記特性(Qf値、 ϵ 1、 τ 1)の少なくとも一つが上記好ましい範囲内に入らなかった。比較例の試料では、特にQf値が大幅に低下した。

【0036】比較例以外の試料について粉末 X 線回折の 測定を行ったところ、Z r T i O_4 相が確認された。また、Z r T i O_4 相を主相とする誘電体磁器の破断面および研磨面について、局所 X 線回折装置を用いた組成分析を行ったところ、単一結晶粒内に Z r , T i , 元素 L および元素 M の全てが存在することが確認された。さらに、その組成比は、主相を構成する各結晶粒において実質的に同一であった。第一成分として配合した全ての元素 L および元素 M が単一結晶粒内に存在することも確認された。また、主相を構成する結晶粒内に Z r , T i ,

元素しおよび元素Mの各元素が存在する誘電体磁器では、同一の焼成条件で得られた $ZrTiO_4$ 磁器と比較して格子定数が大きくなっていることが確認された。これらのことから、 $ZrTiO_4$ 相には、元素しおよび元素Mの両方が固溶置換していることが確認された。

【0038】(実施例2)実施例2では、実施例1の試料番号16、27および44と同様の誘電体磁器組成物を用いて誘電体フィルタを作製した一例について説明する。

【0039】実施例2では、図1に示すような積層型の 誘電体フィルタ10を作製した。誘電体フィルタ10 は、誘電体磁器1と誘電体磁器1の内部および表面に形 成された電極とを備える。誘電体フィルタ10の製造方 50 法について、図2を参照しながら説明する。まず、誘電

体磁器組成物からなる未焼成のシート3a, 3b, 3 c, 3dおよび3eを形成し、これらのシートの表面に 内部電極 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f および 4 gを形成した。誘電体磁器組成物には、実施例1の試料 番号16、27または44と同様の誘電体磁器組成物を 用いた。内部電極は、Agペーストで形成した。

17

【0040】次に、シート3a~3eを積層し、積層体 にAgペーストを塗布して端子電極2a, 2b, 2cお よび2 dを形成した。最後に、積層体および電極を同時 に焼成した。焼成は、実施例1と同様の条件で行った。 【0041】この誘電体フィルタの性能を評価したとこ ろ、Al₂O₃にガラスを添加した組成物を用いた従来の・ 誘電体フィルタと比較して、挿入損失が2分の1であっ た。また、中心周波数(およそ5GH2)における温度 係数は、従来の誘電体フィルタと比較して、およそ10 分の1であった。以上のことから、実施例2の誘電体デ バイスが、マイクロ波帯やミリ波帯などの高周波領域で の使用に適した、低損失な誘電体デバイスとして使用で きることが確認された。本発明の積層型誘電体デバイス は、上記のように、誘電体磁器組成物とAgペーストな 20 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e シート どの電極材料とを同時に焼成することによって作製でき るため、極めて効率よく製造できる。

【0042】以上、本発明の実施の形態について例を挙 げて説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定され ず本発明の技術的思想に基づき他の実施形態に適用する ことができる。

18

[0043]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 Qu値が高く、 ϵ rが $10\sim30$ 程度であり、 τ fの絶 対値が小さく、かつ、950℃以下の温度で焼成できる 誘電体磁器組成物が得られる。また、本発明によれば、 10 マイクロ波帯やミリ波帯などの高周波領域での使用に適 した、低損失で安価な誘電体デバイスが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の誘電体デバイスについて一例を示す 斜視図である。

本発明の誘電体デバイスの一例の内部電極構 【図2】 造を示す斜視図である。

【符号の説明】

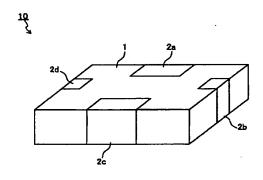
1 誘電体磁器

2a, 2b, 2c, 2d 端子電極

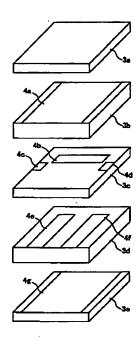
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g 内部電極

10 誘電体フィルタ

【図1】







フロントページの続き

 (72) 発明者
 加藤 純一
 ドターム(参考)
 4G031
 AA03
 AA04
 AA05
 AA06
 AA07

 大阪府門真市大字門真1006番地
 松下電器
 AA19
 AA22
 AA26
 AA28
 AA29

 (72) 発明者
 長谷 裕之
 AA30
 BA09
 AB08
 AB10
 AB15

 大阪府門真市大字門真1006番地
 松下電器
 5G303
 AA07
 AB06
 AB08
 AB10
 AB15

 産業株式会社内
 CA01
 CA03
 CB09
 CB17
 CB18

 CB21
 CB33
 CB35
 CB38
 CB39

5J006 HC07